

**RESUMEN**  
**INFORMACIÓN CURRICULAR**

**DATOS PERSONALES**

<b>NOMBRE:</b> Humberto Cortés Miranda		
<b>FECHA DE NACIMIENTO:</b> 1987-03-25	<b>ESTADO DE NACIMIENTO:</b> Guanajuato	<b>TELEFONO:</b> + 52 442 2 11 05 00, Ext. 3752

**ESCOLARIDAD (grado máximo de estudios)**

Licenciatura en Ingeniería Industrial	Titulado
---------------------------------------	----------

**OTROS ESTUDIOS**

Ninguno	
---------	--

**EXPERIENCIA PROFESIONAL EN METROLOGÍA**

<b>PERIODO:</b>	<b>RESPONSABILIDADES:</b>
Julio de 2013 a Junio 2015	Coordinador de servicios a la industria. Seguimiento a cotizaciones, programaciones de servicios de calibración. Recepción y entrega de equipos a laboratorio
Julio-Octubre 2015	Ingeniero de servicio (Dimensional), Instalación, calibración y capacitación de CMM Instalaciones, calibración y capacitación en equipos de Redondez, Rugosímetros
Enero 2016 a la fecha	Auxiliar de Metrología

**FORMACIÓN EN METROLOGÍA**

<b>EVENTO DE CAPACITACIÓN:</b>	<b>LUGAR:</b>	<b>PERIODO:</b>
Metrología Dimensional para verificación geométrica de producto	MITUTOYO	2015
Tolerancias Geométricas Norma ASME Y14.5-2009	MITUTOYO	2015
Calibración de Instrumentos para verificación geométrica de producto	MITUTOYO	2015
Manejo de equipos de medición (Micrómetro, Calibrador Vernier, Rugosímetro)	MITUTOYO	2015
Conceptos básicos de estadística, probabilidad y distribución normal	CENAM	18 y 19 de febrero 2016
Redacción de documentos técnicos	CENAM	07 y 08 de abril 2016
Curso- taller de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 para laboratorios de calibración.	CENAM	17 al 19 de mayo 2016
Introducción a la metrología y estimación de incertidumbre de la medición	CENAM	25 al 27 de mayo 2016

**ASESORÍAS, PONENCIAS Y CURSOS IMPARTIDOS EN METROLOGÍA**

TÍTULO	NÚMERO DE VECES
Ninguna	

**PUBLICACIONES Y PATENTES REALIZADAS**

Ninguna	
---------	--

**IDIOMAS**

Inglés Intermedio
-------------------

**CONOCIMIENTOS EN PAQUETES DE CÓMPUTO**

Manejo de sistemas operativo basado en Windows Office Solidworks 2010 Minitab COSMOS
--

**MANEJO DE EQUIPO DE MEDICIÓN**

CMM Micrómetro Vernier Rugosímetro
---

**OTROS**

--